



双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

概述

MAX9951/MAX9952 双路参数测量单元 (PMU) 具有小封装尺寸、宽加载和测量范围以及较高的精度, 适用于自动测试设备 (ATE) 和其它每个引脚或测试点都需要PMU的仪器。

MAX9951/MAX9952 根据不同的电源电压 (V_{CC} 和 V_{EE}), 其加载和测量电压范围为-2V至+7V到-7V至+13V。器件可处理高达 +30V (V_{CC} 至 V_{EE}) 的电源电压和满电流情况下被测件 (DUT) 的20V电压摆幅。MAX9951/MAX9952可加载、测量高达 $\pm 64\text{mA}$ 的电流, 最小满量程范围为 $\pm 2\mu\text{A}$ 。需要处理大于 $\pm 64\text{mA}$ 的电流时, 集成支持电路可以很方便地使用外部缓冲放大器。

MSR_输出电压与所测电压或电流成正比。由外部设置电压门限的集成比较器检测电压和电流。MSR_和比较器输出可设为高阻状态。独立的FORCE和SENSE引脚连接在($V_{EE} - 0.3\text{V}$)至($V_{CC} + 0.3\text{V}$)电压范围内, 提供短路保护。FORCE输出还具有低泄漏高阻态。

集成电压箝位电路可将加载输出限制在外部设定值。加载电流或测量电流电压可偏置在-0.2V至+4.4V (IOS)。该功能有助于将控制或测量信号调节到外部DAC或ADC范围的中心位置。

MAX9951D/MAX9952D在FORCE_和SENSE_之间具有一个集成的10k Ω 加载检测电阻。MAX9951F/MAX9952F不具有内部加载检测电阻。这些器件可提供64引脚、10mm x 10mm、0.5mm引脚间距的TQFP封装, 封装顶部 (MAX9951) 或底部 (MAX9952) 带有8mm x 8mm裸露焊盘, 可实现高效散热。裸露焊盘在内部连接至 V_{EE} 。MAX9951/MAX9952工作在0°C至+70°C的商业级温度范围。

应用

存储器测试仪
VLSI测试仪
片上系统测试仪
结构测试仪

引脚配置在数据资料的最后部分给出。



Maxim Integrated Products 1

本文是Maxim正式英文资料的译文, Maxim不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。请注意译文中可能存在文字组织或翻译错误, 如需确认任何词语的准确性, 请参考Maxim提供的英文版资料。

索取免费样品和最新版的数据资料, 请访问Maxim的主页: www.maxim-ic.com.cn。

特性

- ◆ 加载电压/测量电流 (FVMI)
- ◆ 加载电流/测量电压 (FIMV)
- ◆ 加载电压/测量电压 (FVMV)
- ◆ 加载电流/测量电流 (FIMI)
- ◆ 无加载/测量电压 (FNMV)
- ◆ 无加载/测量电流 (FNMI, 仅适用量程E)
- ◆ 端接/测量电流
- ◆ 端接/测量电压
- ◆ 5种可编程电流范围
 - $\pm 2\mu\text{A}$
 - $\pm 20\mu\text{A}$
 - $\pm 200\mu\text{A}$
 - $\pm 2\text{mA}$
 - $\pm 64\text{mA}$
- ◆ -2V至+7V到-7V至+13V输入电压范围
- ◆ 可调节加载电流/测量电流的电压偏置 (IOS)
- ◆ 在加载输出可编程电压箝位
- ◆ 低泄漏、高阻抗测量和加载状态
- ◆ 3线串行接口
- ◆ 每路PMU静态电流低至6mA (最大值)

订购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE
MAX9951DCCB	0°C to +70°C	64 TQFP-EPR
MAX9951FCCB*	0°C to +70°C	64 TQFP-EPR
MAX9952DCCB	0°C to +70°C	64 TQFP-EP
MAX9952FCCB*	0°C to +70°C	64 TQFP-EP

*未来产品 — 供货情况请与厂商联系。

选择指南

PART	DESCRIPTION
MAX9951DCCB	Internal 10k Ω force-sense resistor
MAX9951FCCB	External force-sense resistor
MAX9952DCCB	Internal 10k Ω force-sense resistor
MAX9952FCCB	External force-sense resistor

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

V _{CC} to AGND	+20V
V _{EE} to AGND	-15V
V _{CC} to V _{EE}	+32V
V _L to AGND	+6V
AGND to DGND	-0.5V to +0.5V
Digital Inputs/Outputs	-0.3V to (V _L + 0.3V)
All Other Pins to AGND	(V _{EE} - 0.3V) to (V _{CC} + 0.3V)
Continuous Power Dissipation (T _A = +70°C)	
MAX9951_CCB (derate 43.5mW/°C above +70°C)	3478mW
MAX9952_CCB (derate 125mW/°C above +70°C)	10,000mW

θ _{JA} MAX9951_CCB	+8°C/W
θ _{JC} MAX9951_CCB	+2°C/W
θ _{JA} MAX9952_CCB	+23°C/W
θ _{JC} MAX9952_CCB	+8°C/W
Junction Temperature	+150°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Operating Temperature Range (commercial)	0°C to +70°C
Lead Temperature (soldering 10s)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V_{CC} = +12V, V_{EE} = -7V, V_L = +3.3V, T_A = +25°C, unless otherwise noted. Specifications at T_A = T_{MIN} and T_A = T_{MAX} are guaranteed by design and characterization. Typical values are at T_A = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
FORCE VOLTAGE						
Force Input Voltage Range	V _{IN0_} , V _{IN1_}		V _{EE} + 2.5		V _{CC} - 2.5	V
Forced Voltage	V _{DUT}	DUT current at full scale	V _{CC} = +12V, V _{EE} = -7V	-2	+7	V
			V _{CC} = +18V, V _{EE} = -12V	-7	+13	
		DUT current = 0		V _{EE} + 2.5	V _{CC} - 2.5	
Input Bias Current				±1		µA
Forced-Voltage Offset	V _{FOS}		-25		+25	mV
Forced-Voltage-Offset Temperature Coefficient				±100		µV/°C
Forced-Voltage Gain Error	V _{FGE}	Nominal gain of +1	-1	0.005	+1	%
Forced-Voltage-Gain Temperature Coefficient				±10		ppm/°C
Forced-Voltage Linearity Error	V _{FLE}	Gain and offset errors calibrated out (Notes 2, 3)	-0.02		+0.02	%FSR
MEASURE CURRENT						
Measure-Current Offset	I _{MOS}	(Note 2)	-1		+1	%FSR
Measure-Current-Offset Temperature Coefficient				±20		ppm/°C
Measure-Current Gain Error	I _{MGE}	(Note 4)	-1		+1	%
Measure-Current-Gain Temperature Coefficient				±20		ppm/°C
Linearity Error	I _{MLER}	Gain and offset errors calibrated out (Notes 2, 3, 5)	-0.02		+0.02	%FSR

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(V_{CC} = +12V, V_{EE} = -7V, V_L = +3.3V, T_A = +25°C, unless otherwise noted. Specifications at T_A = T_{MIN} and T_A = T_{MAX} are guaranteed by design and characterization. Typical values are at T_A = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Measure-Output-Voltage Range Over Full-Current Range	V _{MSR}	V _{IOS_} = V _{DUTGND}	-4		+4	V
		V _{IOS_} = 4V + V _{DUTGND}	0		+8	
Current-Sense Amp Offset-Voltage Input	V _{IOS}	Relative to V _{DUTGND}	-0.2		+4.4	V
Rejection of Output-Measure Error Due to Common-Mode Sense Voltage	CMV _{RLER}	(Notes 4 and 6)		+0.001	+0.007	%FSR/V
Measure-Current Range		Range E, R _E = 500kΩ	-2		+2	μA
		Range D, R _D = 50kΩ	-20		+20	
		Range C, R _C = 5kΩ	-200		+200	
		Range B, R _B = 500Ω	-2		+2	mA
		Range A, R _A = 15.6Ω	-64		+64	
FORCE CURRENT						
Input Voltage Range for Setting Forced Current Over Full Range	V _{IN0_} , V _{IN1_}	V _{IOS_} = V _{DUTGND}	-4		+4	V
		V _{IOS_} = 4V + V _{DUTGND}	0		+8	
Current-Sense Amp Offset-Voltage Input	V _{IOS}	Relative to V _{DUTGND}	-0.2		+4.4	V
IOS_ Input Bias Current				±1		μA
Forced-Current Offset		(Note 2)	-1		+1	%FSR
Forced-Current-Offset Temperature Coefficient				±20		ppm/°C
Forced-Current Gain Error		(Note 4)	-1		+1	%
Forced-Current-Gain Temperature Coefficient				±20		ppm/°C
Forced-Current Linearity Error	I _{FLE} R	Gain and offset errors calibrated out (Notes 2, 3, 5)	-0.02		+0.02	%FSR
Rejection of Output Error Due to Common-Mode Load Voltage	CMR _{IOER}	(Notes 4 and 6)		+0.001	+0.007	%FSR/V
Forced-Current Range		Range E, R _E = 500kΩ	-2		+2	μA
		Range D, R _D = 50kΩ	-20		+20	
		Range C, R _C = 5kΩ	-200		+200	
		Range B, R _B = 500Ω	-2		+2	mA
		Range A, R _A = 15.6Ω	-64		+64	

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{CC} = +12V$, $V_{EE} = -7V$, $V_L = +3.3V$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted. Specifications at $T_A = T_{MIN}$ and $T_A = T_{MAX}$ are guaranteed by design and characterization. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
MEASURE VOLTAGE						
Measure-Voltage-Offset	V_{MOS}		-25		+25	mV
Measure-Voltage-Offset Temperature Coefficient				± 100		$\mu V/^\circ C$
Gain Error	V_{MGER}	Nominal gain of +1	-1	± 0.005	+1	%
Measure-Voltage-Gain Temperature Coefficient				± 10		ppm/ $^\circ C$
Measure-Voltage Linearity Error	V_{MLER}	Gain and offset errors calibrated out (Notes 2, 3, 5)	-0.02		+0.02	%FSR
Measure-Output-Voltage Range Over Full DUT Voltage	V_{MSR}	DUT current at full scale	$V_{CC} = +12V$, $V_{EE} = -7V$	-2	+7	V
			$V_{CC} = +18V$, $V_{EE} = -12V$	-7	+13	
		DUT current = 0	$V_{EE} + 2.5$		$V_{CC} - 2.5$	
FORCE OUTPUT						
Off-State Leakage Current			-1		+1	nA
Short-Circuit Current Limit	I_{LIM-}		-92		-65	mA
	I_{LIM+}		+65		+92	
Force-to-Sense Resistor	R_{FS}	D option only	8	10	12	k Ω
SENSE INPUT						
Input Voltage Range			$V_{EE} + 2.5$		$V_{CC} - 2.5$	V
Leakage Current		F option only	-1		+1	nA
COMPARATOR INPUTS						
Input Voltage Range			$V_{EE} + 2.5$		$V_{CC} - 2.5$	V
Offset Voltage			-25		+25	mV
Input Bias Current				± 1		μA
VOLTAGE CLAMPS						
Input Control Voltage	V_{CLLO-} , V_{CLHL-}		$V_{EE} + 2.4$		$V_{CC} - 2.4$	V
Clamp Voltage Accuracy		(Note 7)	-100		+100	mV
DIGITAL INPUTS						
Input High Voltage (Note 8)	V_{IH}	$V_L = 5V$	+3.5			V
		$V_L = 3.3V$	+2.0			
		$V_L = 2.5V$	+1.7			
Input Low Voltage (Note 8)	V_{IL}	$V_L = 5V$ or $3.3V$			+0.8	V
		$V_L = 2.5V$			+0.7	
Input Current	I_{IN}			± 1		μA
Input Capacitance	C_{IN}			3.0		pF

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(V_{CC} = +12V, V_{EE} = -7V, V_L = +3.3V, T_A = +25°C, unless otherwise noted. Specifications at T_A = T_{MIN} and T_A = T_{MAX} are guaranteed by design and characterization. Typical values are at T_A = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
COMPARATOR OUTPUTS						
Output High Voltage	V _{OH}	V _L = +2.375V to +5.5V, R _{PUP} = 1kΩ	V _L - 0.2			V
Output Low Voltage	V _{OL}	V _L = +2.375V to +5.5V, R _{PUP} = 1kΩ	+0.4			V
High-Impedance-State Leakage Current			±1			μA
High-Impedance-State Output Capacitance			6.0			pF
DIGITAL OUTPUTS						
Output High Voltage	V _{OH}	I _{OUT} = 1mA, V _L = +2.375V to +5.5V, relative to DGND	V _L - 0.25			V
Output Low Voltage	V _{OL}	I _{OUT} = -1mA, V _L = +2.375V to +5.5V, relative to DGND	+0.2			V
POWER SUPPLY						
Positive Supply	V _{CC}	(Note 1)	+10	+12	+18	V
Negative Supply	V _{EE}	(Note 1)	-15	-7	-5	V
Total Supply Voltage	V _{CC} - V _{EE}	(Note 9)	+30			V
Logic Supply	V _L		+2.375		+5.5	V
Positive Supply Current	I _{CC}	No load, clamps enabled	10.0			mA
Negative Supply Current	I _{EE}	No load, clamps enabled	10.0			mA
Logic Supply Current	I _L	No load, all digital inputs at rails	1.2			mA
Analog Ground Current	I _{AGND}	No load, clamps enabled	0.9			mA
Digital Ground Current	I _{DGND}	No load, all digital inputs at rails	1.4			mA
Power-Supply Rejection Ratio	PSRR	1MHz, measured at force output	20			dB
		60Hz, measured at force output	85			

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

($V_{CC} = +12V$, $V_{EE} = -7V$, $V_L = +3.3V$, $C_{CM} = 120pF$, $C_L = 100pF$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted. Specifications at $T_A = T_{MIN}$ and $T_A = T_{MAX}$ are guaranteed by design and characterization. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
FORCE VOLTAGE (Notes 10, 11)						
Settling Time		Range E, $R_E = 500k\Omega$			150	μs
		Range D, $R_D = 50k\Omega$			50	
		Range C, $R_C = 5k\Omega$		20	30	
		Range B, $R_B = 500\Omega$			20	
		Range A, $R_A = 15.6\Omega$			25	
FORCE VOLTAGE/MEASURE CURRENT (Notes 10, 11)						
Settling Time		Range E, $R_E = 500k\Omega$			500	μs
		Range D, $R_D = 50k\Omega$			100	
		Range C, $R_C = 5k\Omega$		30	55	
		Range B, $R_B = 500\Omega$			25	
		Range A, $R_A = 15.6\Omega$			25	
Range Change Switching		In addition to force-voltage and measure-current settling times, range A to range B, $R_A = 15.6\Omega$, $R_B = 500\Omega$			12	μs
FORCE CURRENT/MEASURE VOLTAGE (Notes 10, 11)						
Settling Time		Range E, $R_E = 500k\Omega$			2500	μs
		Range D, $R_D = 50k\Omega$			350	
		Range C, $R_C = 5k\Omega$		30	60	
		Range B, $R_B = 500\Omega$			25	
		Range A, $R_A = 15.6\Omega$			25	
Range Change Switching		In addition to force-current and measure-voltage settling times, range A to range B, $R_A = 15.6\Omega$, $R_B = 500\Omega$			12	μs
SENSE INPUT TO MEASURE OUTPUT PATH						
Propagation Delay		$C_{LMSR} = 100pF$			0.2	μs
MEASURE OUTPUT						
Maximum Stable Load Capacitance					1000	pF
COMPARATORS ($C_{LCOMP} = 20pF$, $R_{PUP} = 1k\Omega$)						
Propagation Delay		50mV overdrive, 1V _{p-p} , measured from input-threshold zero crossing to 50% of output voltage (Note 12)			75	ns
Rise Time		20% to 80%			60	ns
Fall Time		80% to 20%			5	ns
SERIAL PORT ($V_L = +3.3V$, $C_{DOUT} = 10pF$)						
Serial Clock Frequency	f_{SCLK}	(Note 13)			20	MHz
SCLK Pulse-Width High	t_{CH}				12	ns
SCLK Pulse-Width Low	t_{CL}				12	ns

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(V_{CC} = +12V, V_{EE} = -7V, V_L = +3.3V, C_{CM} = 120pF, C_L = 100pF, T_A = +25°C, unless otherwise noted. Specifications at T_A = T_{MIN} and T_A = T_{MAX} are guaranteed by design and characterization. Typical values are at T_A = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SCLK Fall to DOUT Valid	t _{DO}				22	ns
$\overline{\text{CS}}$ Low to SCLK High Setup	t _{CSS0}		10			ns
SCLK High to $\overline{\text{CS}}$ High Hold	t _{CSH1}		22			ns
SCLK High to $\overline{\text{CS}}$ Low Hold	t _{CSH0}		0			ns
$\overline{\text{CS}}$ High to SCLK High Setup	t _{CSS1}		5			ns
DIN to SCLK High Setup	t _{DS}		10			ns
DIN to SCLK High Hold	t _{DH}	(Note 12)	0			ns
$\overline{\text{CS}}$ Pulse-Width High	t _{CSWH}		10			ns
$\overline{\text{CS}}$ Pulse-Width Low	t _{CSWL}		10			ns
$\overline{\text{LOAD}}$ Pulse-Width Low	t _{LDW}		20			ns
V _{DD} High to $\overline{\text{CS}}$ Low (Power-Up)		(Note 12)			500	ns

Note 1: The device operates properly with different supply voltages with equally different voltage swings.

Note 2: Interpret errors expressed in terms of %FSR (percent of full-scale range) as a percentage of the end-point-to-end-point range, i.e., for the ±64mA range, the full-scale range = 128mA, and a 1% error = 1.28mA.

Note 3: Case must be maintained ±5°C for linearity specifications.

Note 4: Tested in range C.

Note 5: Current linearity specifications are maintained to within 700mV of the clamp voltages when the clamps are enabled.

Note 6: Specified as the percent of full-scale range change at the output per volt change in the DUT voltage.

Note 7: V_{CLLO_} and V_{CLHI_} should differ by at least 700mV.

Note 8: The digital interface accepts +5V, +3.3V, and +2.5V CMOS logic levels. The voltage at V_L adjusts the threshold.

Note 9: Guaranteed by design.

Note 10: Settling times are to 0.1% of FSR. C_{x_} = 60pF.

Note 11: All settling times are specified using a single compensation capacitor (C_{x_}) across all current-sense resistors. Use an individual capacitor across each sense resistor for better performance across all current ranges, particularly the lower ranges.

Note 12: The propagation delay time is only guaranteed over the force-voltage output range. Propagation delay is measured by holding V_{SENSE_} steady and transitioning TH_{MAX_} or TH_{MIN_}.

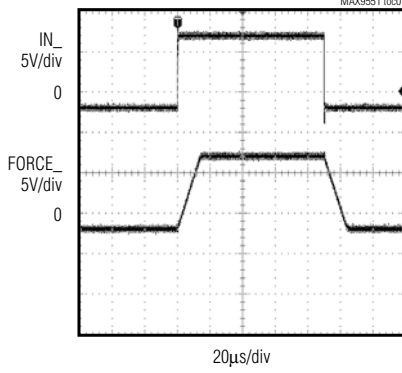
Note 13: Maximum serial clock frequency may diminish at V_L < +3.3V.

双路参数测量单元

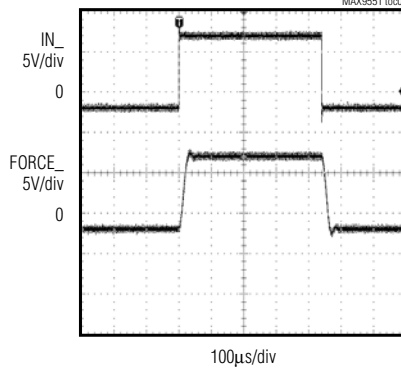
典型工作特性

($V_{CC} = +12V$, $V_{EE} = -7V$, $C_L = 100pF$, $C_{CM} = 120pF$, $C_{CX} = 60pF$, R_L to $+2.5V$, range A: $R_{LA} = 15.6\Omega$, $R_L = 70.3\Omega$; range B: $R_{LB} = 500\Omega$, $R_L = 2.25k\Omega$; range C: $R_{LC} = 5k\Omega$, $R_L = 22.5k\Omega$; range D: $R_{LD} = 50k\Omega$, $R_L = 225k\Omega$; range E: $R_{LE} = 500k\Omega$, $R_L = 2.25M\Omega$, $T_A = +25^\circ C$.)

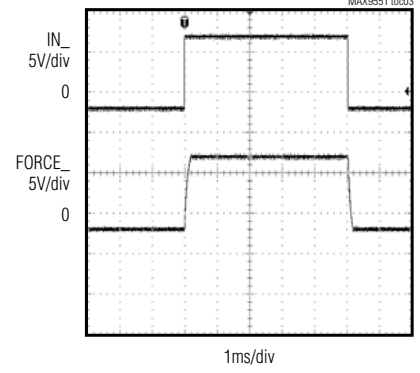
**TRANSIENT RESPONSE
FVMI MODE, RANGES A, B, C**



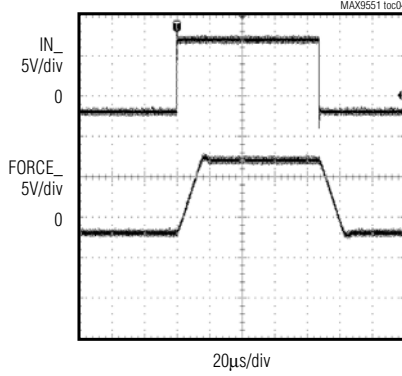
**TRANSIENT RESPONSE
FVMI MODE, RANGE D**



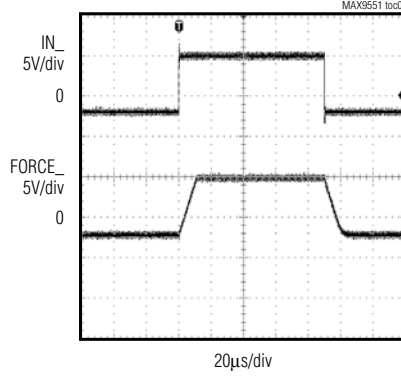
**TRANSIENT RESPONSE
FVMI MODE, RANGE E**



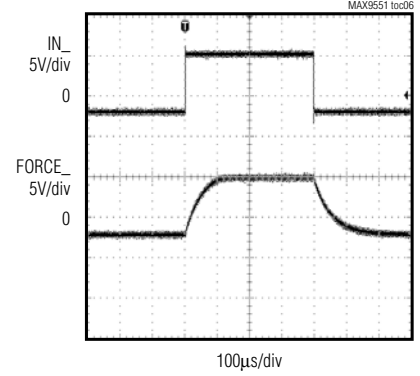
**TRANSIENT RESPONSE
FVMV MODE, RANGE C**



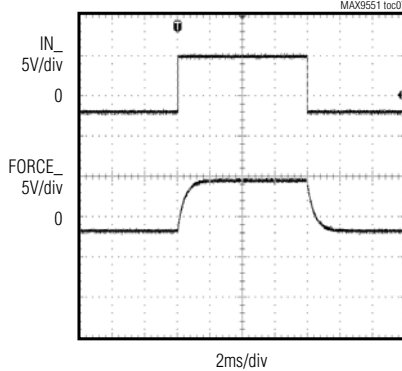
**TRANSIENT RESPONSE
FIMI MODE, RANGES A, B, C**



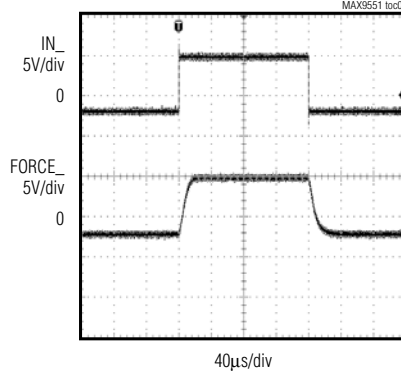
**TRANSIENT RESPONSE
FIMI MODE, RANGE D**



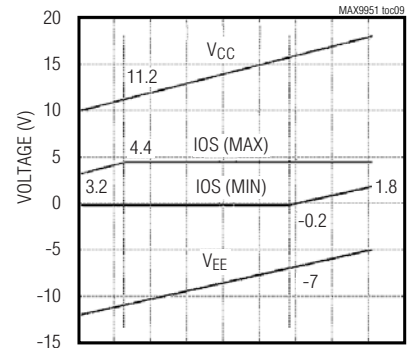
**TRANSIENT RESPONSE
FIMI MODE, RANGE E**



**TRANSIENT RESPONSE
FIMI MODE, RANGE C**



IOS vs. POWER SUPPLIES



双路参数测量单元

引脚说明

MAX9951/MAX9952

引脚		名称	功能
MAX9951	MAX9952		
1	48	SENSEA	PMU-A检测输入。开尔文连接至DUT。FVMI模式下，为PMU-A提供反馈信号；FIMV模式下，为PMU-A提供被测信号。
2	47	FORCEA	PMU-A驱动器输出。为PMU-A的DUT加载电流或电压。
3	46	CCA	PMU-A补偿电容连接端。为PMU-A主放大器提供补偿。在CCA和CCOMA之间连接一个120pF电容。
5, 15, 34, 44	5, 15, 34, 44	VEE	负模拟电源输入。
4, 14, 35, 45	4, 14, 35, 45	VCC	正模拟电源输入。
6	43	CCOMA	PMU-A的CMA和CXA公共连接端。
7	42	RAAS	PMU-A量程设置检测电阻连接端。
8	41	RAA	PMU-A量程A设置电阻连接端。
9	40	RAB	PMU-A量程B设置电阻连接端。
10	39	RAC	PMU-A量程C设置电阻连接端。
11	38	RAD	PMU-A量程D设置电阻连接端。
12	37	RAE	PMU-A量程E设置电阻连接端。
13	36	RAX	PMU-A电流量程检测电阻连接端。连接至PMU-A的外部电流量程检测电阻。
16	33	EXTSELA	PMU-A外部电流量程选择。为PMU-A选择外部电流量程。
17	32	$\overline{\text{DUTLA}}$	PMU-A窗比较器低端比较器输出。输出为高电平表明窗比较器的检测电压大于 V_{THMINA} 。 $\overline{\text{DUTLA}}$ 为漏极开路输出。
18	31	$\overline{\text{DUTHA}}$	PMU-A窗比较器高端比较器输出。输出为高电平表明窗比较器的检测电压小于 V_{THMAXA} 。 $\overline{\text{DUTHA}}$ 为漏极开路输出。
19	30	$\overline{\text{HI-ZA}}$	MSRA三态控制输入。逻辑低电平将MSRA置为高阻态。
20	29	INSELA	PMU-A输入选择。通过INSELA逻辑输入选择IN0A或IN1A输入。将INSELA置为低电平时选择IN0A。INSELA与控制寄存器的INMODEA位进行“与非”逻辑运算。
21	28	TEMP	温度输出。 $V_{\text{TEMP}} = 10\text{mV}/^\circ\text{C}$ 。 $T_{\text{DIE}}(^{\circ}\text{C}) = (100)V_{\text{TEMP}} - 273$ 。
22	27	DGND	数字地
23	26	V_L	逻辑电源电压输入。 V_L 输入端的加载电压用于设置逻辑高电平。
24	25	DOUT	串行数据输出。标准SPI™兼容输出。数据由MSB开始从DOUT输出。
25	24	DIN	串行数据输入。从MSB开始将数据加载到DIN。
26	23	$\overline{\text{LOAD}}$	串行端口加载输入。逻辑低电平将数据由输入寄存器异步装入PMU寄存器。

SPI是Motorola, Inc.的商标。

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

引脚说明 (续)

引脚		名称	功能
MAX9951	MAX9952		
27	22	SCLK	串行时钟输入。SCLK可接收最大20MHz的外部时钟频率。
28	21	\overline{CS}	片选输入。 \overline{CS} 置低将使能串行接口。
29	20	INSELB	PMU-B输入选择。通过INSELB逻辑输入选择IN0B或IN1B输入。将INSELB置为低电平时选择IN0B。INSELB与控制寄存器的INMODEB位进行“与非”逻辑运算。
30	19	HI-ZB	MSRB三态控制输入。逻辑低电平将MSRB置为高阻态。
31	18	\overline{DUTHB}	PMU-B窗比较器高端比较器输出。输出为高电平表明窗比较器的检测电压小于 V_{THMAXB} 。 \overline{DUTHB} 为漏极开路输出。
32	17	\overline{DUTLB}	PMU-B窗比较器低端比较器输出。输出为高电平表明窗比较器的检测电压大于 V_{THMINB} 。 \overline{DUTLB} 为漏极开路输出。
33	16	EXTSELB	PMU-B外部电流量程选择。为PMU-B选择外部电流量程。
36	13	RBX	PMU-B电流量程检测电阻连接端。连接至PMU-B的外部电流量程检测电阻。
37	12	RBE	PMU-B量程E设置电阻连接端。
38	11	RBD	PMU-B量程D设置电阻连接端。
39	10	RBC	PMU-B量程C设置电阻连接端。
40	9	RBB	PMU-B量程B设置电阻连接端。
41	8	RBA	PMU-B量程A设置电阻连接端。
42	7	RBAS	PMU-B量程A设置电阻检测连接端。
43	6	CCOMB	PMU-B的CMB和CXB公共端。
46	3	CCB	PMU-B补偿电容连接端。为PMU-B主放大器提供补偿。在CCB和CCOMB之间连接一个120pF电容。
47	2	FORCEB	PMU-B驱动器输出。为PMU-B的DUT加载电流或电压。
48	1	SENSEB	PMU-B检测输入。开尔文连接至DUT。FVMI模式下，为PMU-B提供反馈信号；FIMV模式下，为PMU-B提供被测信号。
49	64	THMAXB	PMU-B窗比较器高端门限电压输入。为PMU-B窗比较器设置高端电压门限。
50	63	THMINB	PMU-B窗比较器低端门限电压输入。为PMU-B窗比较器设置低端电压门限。
51	62	CLHIB	PMU-B高端箝位电压输入。设置高端箝位电压电平。
52	61	CLLOB	PMU-B低端箝位电压输入。设置低端箝位电压电平。
53	60	IN0B	PMU-B加载门限电流输入。在FV模式下设置加载电压，在FI模式下设置加载电流。
54	59	IN1B	PMU-B加载门限电压输入。在FV模式下设置加载电压，在FI模式下设置加载电流。

双路参数测量单元

引脚说明 (续)

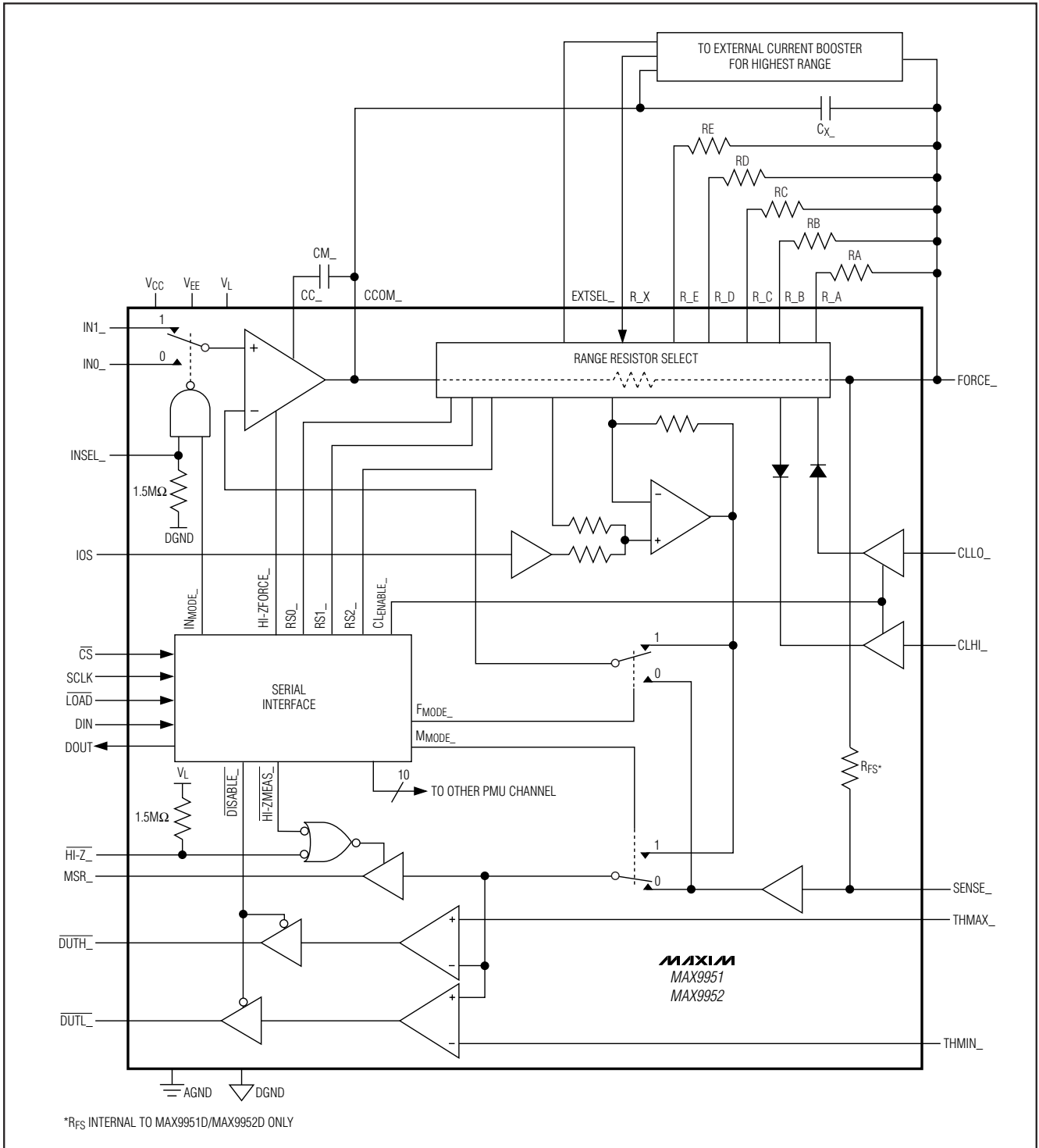
引脚		名称	功能
MAX9951	MAX9952		
55	58	MSRB	PMU-B测量输出。在FIMV模式下，为PMU-B提供等于SENSE电压的输出；在FVMI模式下，为PMU-B提供与DUT电流成正比的电压输出。HI-ZB置为低电平时，MSRB处于高阻态。
56	57	AGND	模拟地。
57	56	IOS	偏置电压输入。为所有两个通道的内部电流检测放大器设定偏置电压。
58	55	MSRA	PMU-A测量输出。在FIMV模式下，为PMU-A提供等于SENSE电压的输出，在FVMI模式下，为PMU-A提供与DUT电流成正比的电压输出。HI-ZA置为低电平时，MSRA处于高阻态。
59	54	IN1A	PMU-A加载门限电压输入。在FV模式下设置加载电压，在FI模式下设置加载电流。
60	53	IN0A	PMU-A加载门限电流输入。在FV模式下设置加载电压，在FI模式下设置加载电流。
61	52	CLLOA	PMU-A低端箝位电压输入。设置低端箝位电压电平。
62	51	CLHIA	PMU-A高端箝位电压输入。设置高端箝位电压电平。
63	50	THMINA	PMU-A窗比较器低端门限电压输入。为PMU-A窗比较器设置低端电压门限。
64	49	THMAXA	PMU-A窗比较器高端门限电压输入。为PMU-A窗比较器设置高端电压门限。

MAX9951/MAX9952

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

功能框图



详细说明

根据不同的电源电压范围 (V_{CC} 和 V_{EE}), MAX9951/MAX9952 的加载或者测量电压范围为-2V至+7V到-7V至+13V。这些器件可加载或测量最大 $\pm 64\text{mA}$ 的电流, 最低满量程范围为 $\pm 2\mu\text{A}$ 。对于电流范围大于 $\pm 64\text{mA}$ 的情况, 需采用外部缓冲放大器。

MSR₁ 输出电压与所测电压或电流成正比。HI-Z₁ 置为低电平时, MSR₁ 进入低泄漏、高阻态。集成比较器带有外部可编程电压门限, 能提供“过低” (DUTL₁) 和“过高” (DUTH₁) 电压监视输出。每个比较器输出具有可选择的高阻态。这些器件提供独立的FORCE₁ 和SENSE₁ 连接端, 以及全面的短路保护。FORCE₁ 输出具有高 (CLHL₁) 和低 (CLLO₁) 两个电压箝位, 从而将电压限制在外部设定的电平内。由PMU模式分别选择的两个控制电压输入能提供更大的灵活性。

串行接口

MAX9951/MAX9952采用标准的3线SPI/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行端口。一旦装满输入数据寄存器, 数据将以MSB在前的格式从DOUT引脚输出。这种输出方式可实现多个器件的菊花链连接。图1、2和3给出了串行接口时序图。

串行端口工作

串行接口由两级构成 (图4)。每个PMU都有一个输入寄存器, 移位寄存器从串口装入数据。每个PMU还有一个从输入寄存器装入数据的PMU寄存器。数据在到达PMU寄存器之前不会对PMU产生影响。这种寄存器配置结构允许某个时间先将PMU数据装入输入寄存器, 然后再将输入寄存器数据锁存到PMU寄存器中, 此时PMU功能随之相应改变。该寄存器配置结构还可根据PMU数据装入串口的情况, 异步改变PMU的状态。因此, 该PMU能够与其它PMU或器件同时刷新。

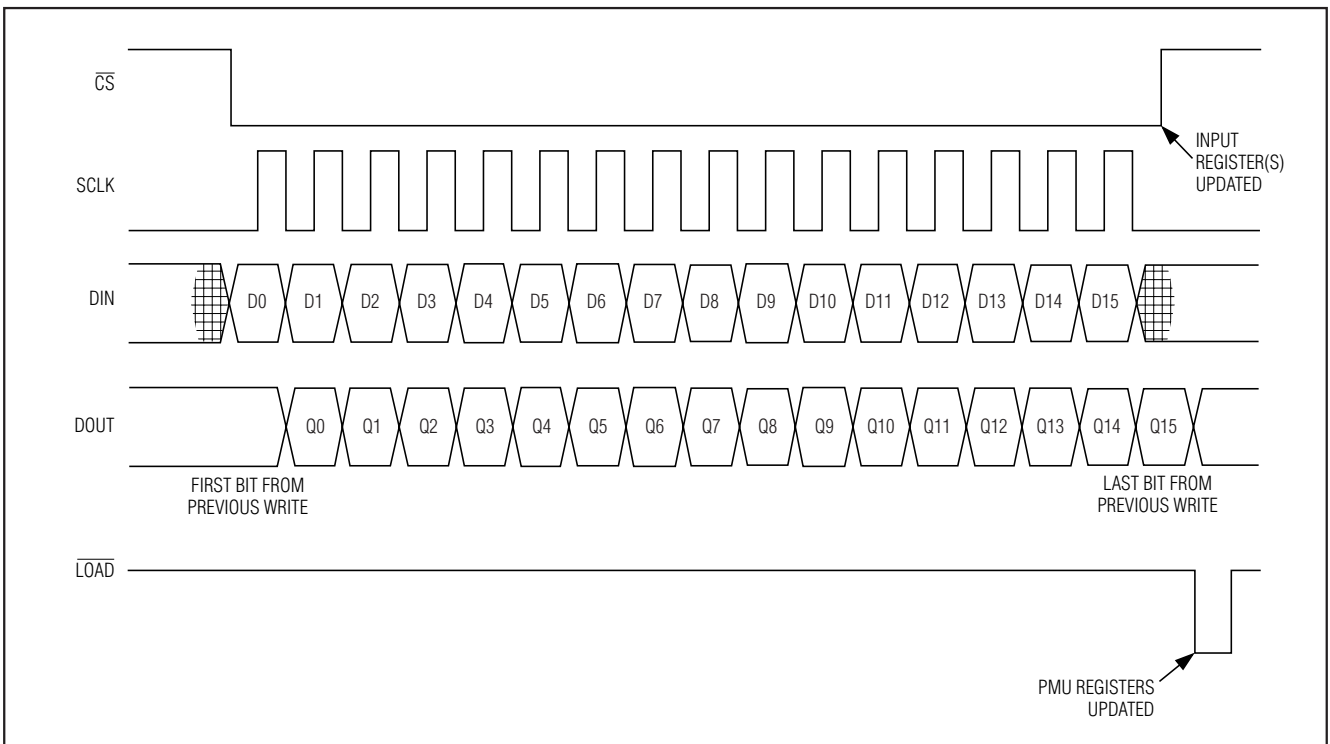


图1. 异步装载的串口时序

QSPI是Motorola, Inc. 的商标。

MICROWIRE是National Semiconductor Corp. 的商标。

双路参数测量单元

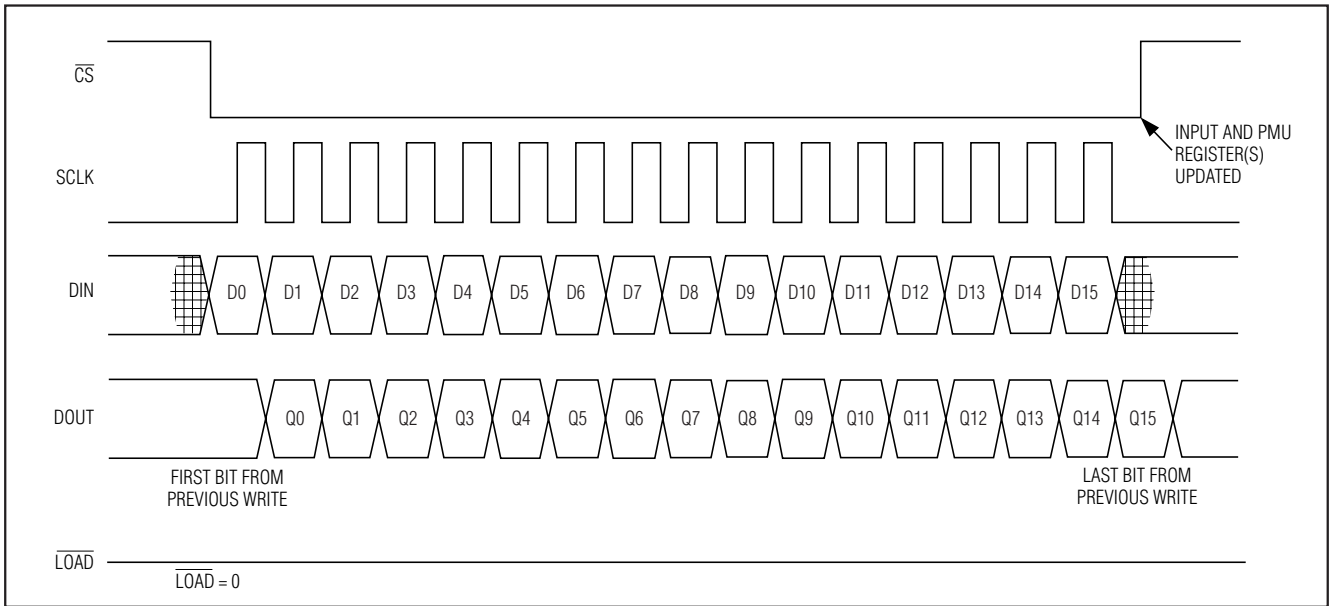


图2. 同步装载的串口时序

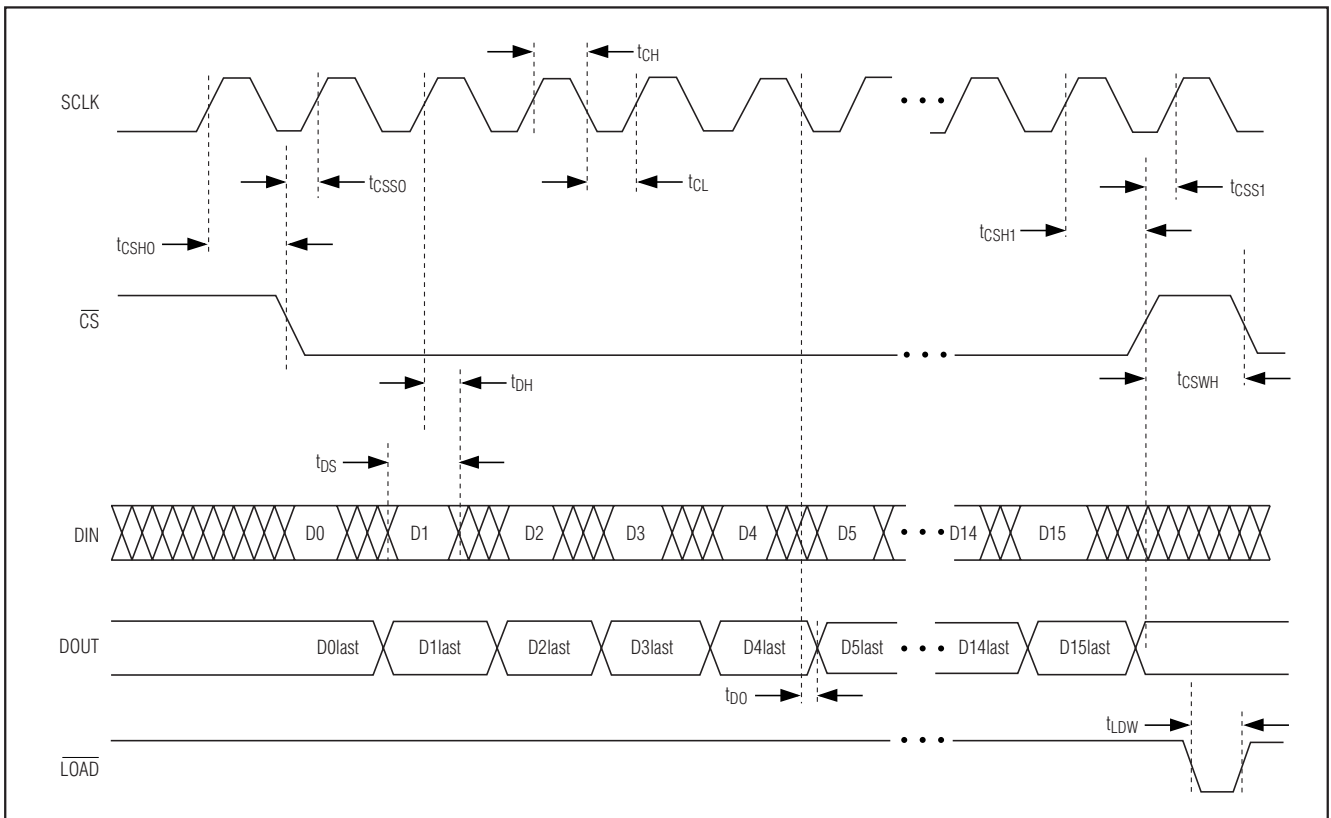


图3. 详细串口时序图

双路参数测量单元

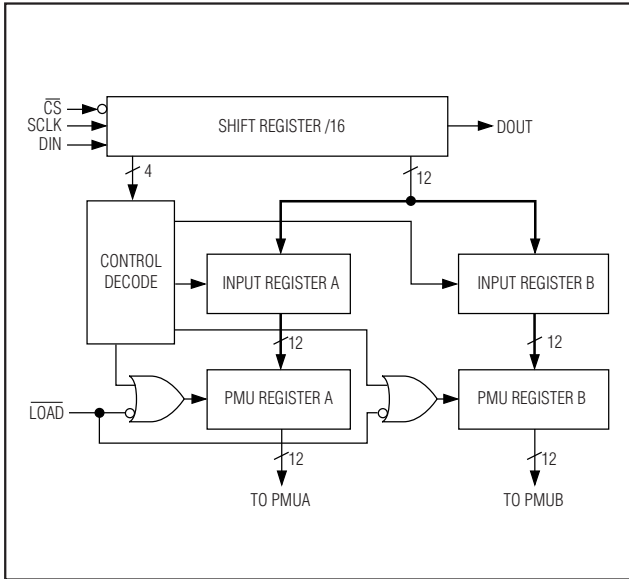


图4. 双路PMU串口方框图

使用 $\overline{\text{LOAD}}$ 将所有输入寄存器数据异步装入PMU寄存器。如果 $\overline{\text{LOAD}}$ 在数据锁存到输入寄存器时保持低电平，数据也会传送到PMU寄存器。

比特流顺序

MAX9951/MAX9952采用MSB先进先出的顺序，如表1所示。

PMU控制

用相同数据对两个PMU同时编程需要一个16位字。以各自数据分别对每个PMU编程则需要两个16位字。

地址位指定移位寄存器装载哪个输入寄存器。表2说明了地址位的功能。

C1和C2位规定数据怎样装入第二级PMU寄存器。这两个控制位的功能与 $\overline{\text{LOAD}}$ 输入相似。 $\overline{\text{CS}}$ 跳变为高电平时执行所规定的操作，而 $\overline{\text{LOAD}}$ 输入可在任何时间将数据装入PMU寄存器。当C1或C2之一为低电平时，相应的PMU寄存器为透明传输。表3说明了这两个控制位的功能。

NOP 操作要求A1 = A2 = C1 = C2 = 0。此时，数据在移位寄存器内传输而不会改变器件的状态。

表1. 位流顺序

BIT	BIT NAME
15 (MSB)	INMODE
14	FMODE
13	MMODE
12	RS2
11	RS1
10	RS0
9	CLENABLE
8	$\overline{\text{HI-ZFORCE}}$
7	$\overline{\text{HI-ZMSR}}$
6	$\overline{\text{DISABLE}}$
5	B2
4	B1
3	A2
2	A1
1	C2
0 (LSB)	C1

表2. 地址位

(BIT 3) A2	(BIT 2) A1	OPERATION
0	0	Do not update any input register (NOP).
0	1	Only update input register A.
1	0	Only update input register B.
1	1	Update both input registers with the same data.

表3. 控制位

(BIT 1) C2	(BIT 0) C1	OPERATION
0	0	Data stays in input register.
0	1	Transfer PMU-A input register to PMU register.
1	0	Transfer PMU-B input register to PMU register.
1	1	Transfer both input registers to the PMU registers.

双路参数测量单元

C1 = C2 = 0使数据由移位寄存器传送至输入寄存器，而不会传送至PMU寄存器（除非 $\overline{\text{LOAD}}$ 为低电平）。这样，数据可以在以后的 $\overline{\text{LOAD}}$ 命令或后续命令下锁存到PMU寄存器。表4总结了控制和地址位的可能组合。当仅对一个PMU的数据进行异步锁存时，另一个PMU的输入寄存器保持相同数据。因此，对两个PMU寄存器装载数据时，一个PMU以新数据进行刷新而另一个PMU保持其当前状态。

模式选择

控制字的四个位选择不同的加载测量工作模式。INMODE选择两个输入模拟控制电压之一。FMODE选择PMU加载电压或电流。MMODE选择将DUT电流或DUT电压送至MSR_。 $\overline{\text{HI-ZFORCE}}$ 可将驱动放大器置于高阻状态。表5说明了各种加载和测量工作模式。

表4. 使用控制和地址位设置各种PMU操作

BIT (3:2)		BIT (1:0)		PMU-A OPERATION	PMU-B OPERATION
A2	A1	C2	C1		
0	0	0	0	NOP: data just passes through	
0	0	0	1	Transfer PMU register A from input register A.	NOP.
0	0	1	0	NOP.	Transfer PMU register B from input register B.
0	0	1	1	Transfer PMU register A from input register A.	Transfer PMU register B from input register B.
0	1	0	0	Transfer input register A from shift register.	NOP.
0	1	0	1	Transfer input register A and PMU register A from shift register.	NOP.
0	1	1	0	Transfer input register A from shift register.	Transfer PMU register B from input register B.
0	1	1	1	Transfer input register A and PMU register A from shift register.	Transfer PMU register B from input register B.
1	0	0	0	NOP.	Transfer input register B from shift register.
1	0	0	1	Transfer PMU register A from input register A.	Transfer input register B from shift register.
1	0	1	0	NOP.	Transfer input register B and PMU register B from shift register.
1	0	1	1	Transfer PMU register A from input register A.	Transfer input register B and PMU register B from shift register.
1	1	0	0	Transfer input register A from shift register.	Transfer input register B from shift register.
1	1	0	1	Transfer input register A and PMU register A from shift register.	Transfer input register B from shift register.
1	1	1	0	Transfer input register A from shift register.	Transfer input register B and PMU register B from shift register.
1	1	1	1	Transfer input register A and PMU register A from shift register.	Transfer input register B and PMU register B from shift register.

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

表5. PMU加载测量模式选择

(BIT 15) IN MODE*	(BIT 14) F MODE	(BIT 13) M MODE	(BIT 8) HI-ZFORCE	PMU MODE	FORCE OUTPUT	MEASURE OUTPUT	ACTIVE INPUT
0	0	1	1	FVMI	Voltage	IDUT	VIN0
1	0	1	1	FVMI	Voltage	IDUT	VIN1
0	0	0	1	FVMV	Voltage	VDUT	VIN0
1	0	0	1	FVMV	Voltage	VDUT	VIN1
0	1	1	1	FIMI	Current	IDUT	VIN0
1	1	1	1	FIMI	Current	IDUT	VIN1
0	1	0	1	FIMV	Current	VDUT	VIN0
1	1	0	1	FIMV	Current	VDUT	VIN1
X	0	1	0	FNMI (range E only)	High- Impedance	IDUT	X
X	0	0	0	FNMV	High- Impedance	VDUT	X
0	1	0	0	Termination	Voltage	VDUT	VIN0
1	1	0	0	Termination	Voltage	VDUT	VIN1
0	1	1	0	Termination	Voltage	IDUT	VIN0
1	1	1	0	Termination	Voltage	IDUT	VIN1

*INSEL = 0

表6. 电流范围选择

(BIT 12) RS2	(BIT 11) RS1	(BIT 10) RS0	RANGE	NOMINAL RESISTOR VALUE (Ω)
0	0	X	±2μA	R_E = 500k
0	1	0	±20μA	R_D = 50k
0	1	1	±200μA	R_C = 5k
1	0	0	±2mA	R_B = 500
1	X	1	±64mA	R_A = 15.6
1	1	0	External	—

表7. MSR_ 输出真值表

(BIT 7) $\overline{\text{HI-ZMSR}}$	$\overline{\text{HI-Z}}$	MSR_
1	1	Measure output enabled
0	1	High-Impedance
1	0	High-Impedance
0	0	High-Impedance

电流量程选择

控制字的三个比特 RS0、RS1和RS2控制FI (加载电流) 或 MI (测量电流) 的满量程范围。表6给出了电流满量程范围的控制说明。

箝位使能

CLENABLE位为逻辑高电平时, 使能加载输出电压箝位, 为逻辑低电平时禁止箝位。箝位具有近似等于电流量程5%的滞回。

测量输出高阻控制

使用 $\overline{\text{HI-ZMSR}}$ 控制位或 $\overline{\text{HI-Z}}$ 输入, MSR_可实现低泄漏的高阻状态。 $\overline{\text{HI-Z}}$ 由1.5MΩ电阻内部上拉至V_L。这两个比特进行逻辑“与”之后控制MSR_输出。不必使用串口, 可通过 $\overline{\text{HI-Z}}$ 实现多个PMU MSR_输出的外部复用。表7说明了MSR_输出的几种输出模式。

数字输出 (DOUT)

数字输出跟随串行移位寄存器的上一次输出, 在SCLK的下降沿同步输出。16.5个时钟周期之后, DOUT串行移出输入串行数据字的第一位。这样, 就可以采用DOUT和相同时钟的菊花链方式连接更多的器件。

双路参数测量单元

使用片选信号实现“快速装载”

在没有任何时钟变化时，如果 \overline{CS} 先变为低电平然后返回高电平，则输入寄存器的数据将锁存到PMU寄存器。该附加功能不是SPI/QSPI/MICROWIRE接口的标准功能。此快速装载操作实现 \overline{LOAD} 功能，却无需将 \overline{LOAD} 置低。

比较器

两个比较器配置为窗比较器，用来监视MSR_。THMAX_和THMIN_设置窗比较器的高、低门限。所有输出均为漏极开路输出，共享同一个禁止控制位，该控制位可将输出置于高阻抗、低泄漏状态。表8说明了MAX9951/MAX9952比较器输出的状态。

应用信息

在加载电压 (FV) 模式下，FORCE_输出端的电压与输入控制电压成正比。在加载电流 (FI) 模式下，FORCE_输出端流出的电流与输入控制电压成正比。正电流流出PMU。

无加载 (FN) 模式下，FORCE_为高阻。

在测量电流 (MI) 模式下，MSR_输出端的电压与流出FORCE_的电流成正比。正电流流出PMU。

在测量电压 (MV) 模式下，MSR_输出端的电压与SENSE_输入的电压成正比。

电流检测放大器 偏置电压输入

IOS是电流检测放大器的缓冲输入。电流检测放大器将输入控制电压 (IN0_或IN1_) 转换为加载DUT电流 (FI)，并

表8. 比较器真值表

(BIT 6) DISABLE	CONDITION	\overline{DUTH}	\overline{DUTL}
0	X	High-Z	High-Z
1	$V_{MSR} > V_{THMAX}$ and V_{THMIN}	0	1
1	$V_{THMAX} > V_{MSR} > V_{THMIN}$	1	1
1	V_{THMAX} and $V_{THMIN} > V_{MSR}$	1	0
1	$V_{THMIN} > V_{MSR} > V_{THMAX}^*$	0	0

* 正常工作时需要 $V_{THMAX} > V_{THMIN}$ 。但是 $V_{THMIN} > V_{THMAX}$ 不会使比较器操作产生任何问题。

且将所检测的DUT电流转换为MSR_输出电压 (MI)。当IOS相对于DUTGND (DUT上的GND电压，假定DAC和ADC使用该电压作为地参考) 为零时，对应于 \pm 满量程电流的标称电压范围为-4V至+4V。任何作用到IOS上的电压都会直接加到该控制输入/测量输出电压的范围内，例如，IOS作用了+4V电压时，对应于 \pm 满量程电流的电压范围变为0至+8V。

以下公式决定了与输入电压或测量电压相对应的每个电流量程的最小值和最大值：

$$V_{MAXCURRENT} = V_{IOS} + 4V$$

$$V_{MINCURRENT} = V_{IOS} - 4V$$

对IOS输入电压进行选择，以使MSR_输出摆幅与 V_{EE} 或 V_{CC} 电源电压的差值大于2.8V。例如，供电电压为+10V和-5V时，需将MSR_输出摆幅限制在-2.2V至+7.2V以内。因此，将IOS设置在+1.8V至+3.2V之间。如果IOS不在此范围内，则MSR_输出可能会产生箝位。可采用以下公式计算IOS的限制值：

$$\text{最小 } V_{IOS} = V_{EE} + 6.8V$$

$$\text{最大 } V_{IOS} = V_{CC} - 6.8V$$

用于最大电流量程的电流扩展器

MAX9951/MAX9952的输出电流最大值为 $\pm 64\text{mA}$ ，可使用外部缓冲放大器实现更大的电流范围 (图5)。工作过程如下：

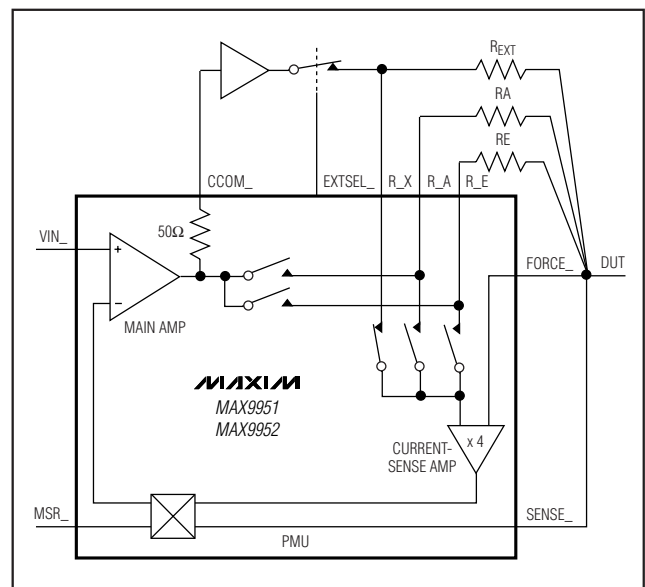


图5. 外部电流扩展

双路参数测量单元

量程选择位解码产生EXTSEL_数字输出，该输出决定何时启动扩展器。CCOM_作为外部缓冲器的输入，内部串联一个50Ω限流电阻。将外部缓冲器的输出与外部电流检测电阻R_{EXT}以及器件的R_X端相连。连接R_{EXT}的另一端至FORCE_。确保使用低泄漏的外部开关。

电压箝位

电压箝位用于限制FORCE_输出，并工作于整个规定的电流范围内。从外部通过CLHI_和CLLO_设置箝位电压。由FORCE_的输出电压触发箝位功能，而与SENSE_输入电压无关。使能后，箝位仅在FI模式下起作用。采用比FORCE_高0.7V和比FORCE_低0.7V的箝位电压，以保证PMU正常工作。

电流限制

电流值处于满量程电流和电流限制值之间时，FORCE_限流电路（最大值 92mA）能确保性能良好的MSR_输出。电流大于正向满量程电流时，MSR_电压将大于+4V；电流小于负向满量程电流时，MSR_电压小于-4V。此外，利用串行接口B2位可实现2.5倍于标称电流范围的限流范围。表9给出了电流限制的工作情况。

反馈开关和测量开关的独立控制

两个单刀双掷开关（SPDT）用于设置PMU的工作模式。一个开关决定向输入反馈的是检测的DUT电流还是DUT电压，从而决定MAX9951/MAX9952是加载电流还是电压。另一个开关决定MSR_是检测DUT电流还是DUT电压。

表9. 电流限制

FMODE	RANGE	B2 (BIT 5)	CURRENT LIMIT
X	Any	0	65mA to 92mA
0	A	1	65mA to 92mA
0	B	1	5mA
0	C	1	500μA
0	D	1	50μA
0	E	1	5μA

除了通常的加载电压/测量电流（FVMI）和加载电流/测量电压（FIMV）模式外，这些开关的独立控制和HI-ZFORCE状态还可实现更加灵活的工作模式。MAX9951/MAX9952支持以下八种模式：

- FVMI
- FIMV
- FVMV
- FIMI
- FNMV
- FNMI (仅范围E)
- 终端/测量V
- 终端/测量I

图6给出了加载电压/测量电流模式的内部通路结构。在加载电压/测量电流模式下，电流流过适当的外部检测电阻（R_A至R_E）并在MSR_输出端提供一个电压。SENSE_采样DUT上的电压，并将经过缓冲的结果反馈回电压放大器的反相输入端。MSR_输出电压与FORCE_电流成正比，并符合以下公式：

$$V_{MSR_} = I_{FORCE_} \times R_{SENSE} \times 4$$

图7给出了加载电流/测量电压模式的内部通路结构。在加载电流/测量电压模式下，适当的外部检测电阻（R_A至R_E）为电压放大器的反相输入提供反馈电压。SENSE_采样DUT上的电压，并在MSR_输出端提供缓冲结果。

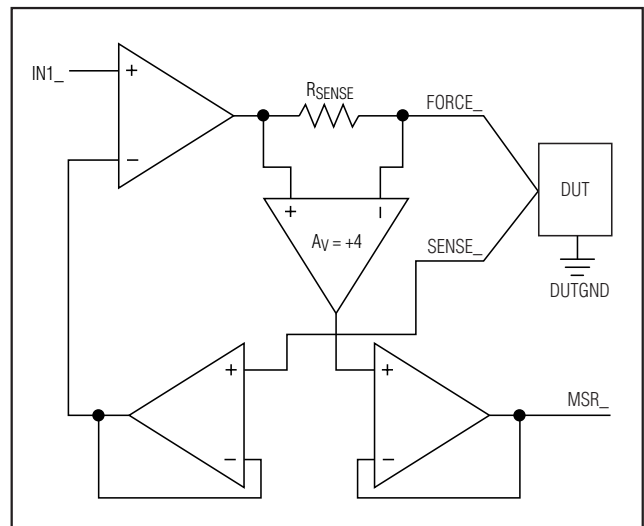


图6. 加载电压/测量电流功能框图

双路参数测量单元

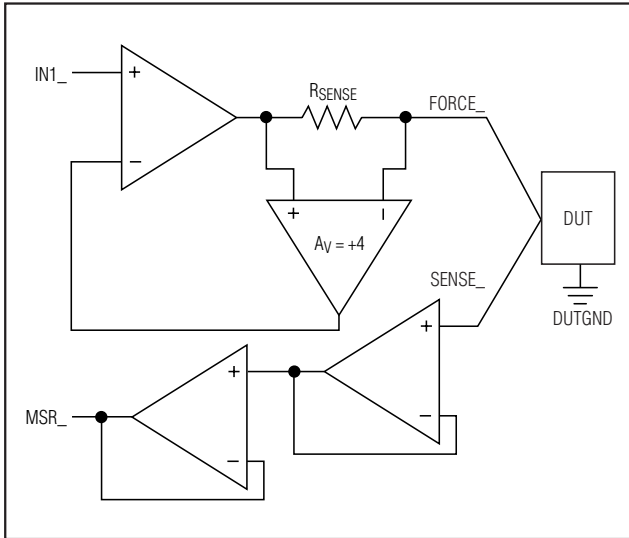


图7. 加载电流/测量电压功能框图

高阻状态

FORCE_、MSR_和比较器输出具有独立的高阻抗控制功能，可以将它们置为高阻抗、低泄漏状态。高阻态可使MSR_和比较器输出能与其它PMU测量和比较器输出实现总线连接。FORCE_输出的高阻态可实现表5给出的附加工作模式，在一些应用中可省去串联继电器。

上电时FORCE_、MSR_和比较器输出为高阻状态。

输入信号选择

两个输入信号IN0_和IN1_的任何一个都可以控制加载电压和加载电流。在这种情况下，两个输入信号代表两种加载值，可通过串行接口或INSEL_进行选择。或者，每个输入信号可专门控制一个加载功能（即电压或电流）。

短路保护

FORCE_和SENSE_输入与任何电源电压发生短路时，都会受到保护而免受损坏。

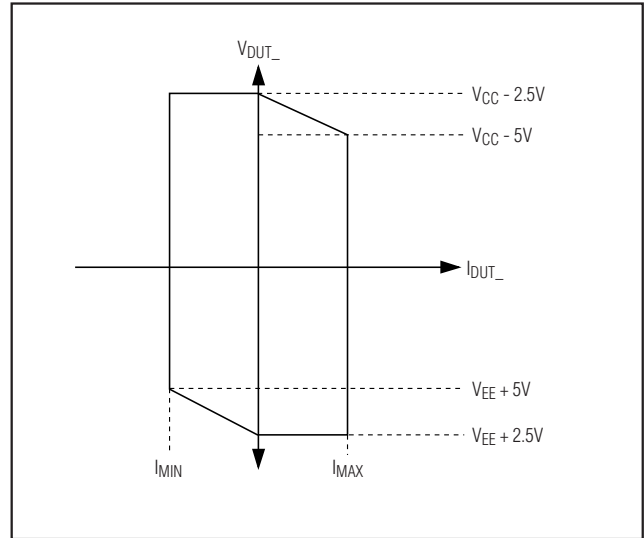


图8. PMU加载输出范围

工作模式和量程变化时的瞬态过程

MAX9951/MAX9952采用先合后断的开关过程，以减小脉冲干扰。集成电压箝位功能同样降低了输出的脉冲干扰。

DUT电压摆幅与DUT电流和电源电压的关系

以下几种因素限制了PMU所能提供的实际DUT电压：

- 器件放大器和其它集成电路所需的余量；典型值比每个电源电压低2.5V，与负载无关。
- 电流量程选择电阻以及与检测电阻串联的内部电路所产生的电压跌落。最大电流时，总体电压跌落的典型值为2.5V。
- 电源电压的波动。
- DUT地与PMU地的相对电压变化。

忽略第三和第四项的影响，图8给出了PMU的加载输出范围。对于零DUT电流，DUT电压摆幅为 $(V_{EE} + 2.5V)$ 和 $(V_{CC} - 2.5V)$ 之间。对于较大的正向DUT电流，正摆幅线性降低，并在最大电流时降至 $(V_{CC} - 5V)$ 。类似地，对于较大的负向DUT电流，负电压摆幅也线性降低，并在最大电流时降至 $(V_{EE} + 5V)$ 。

双路参数测量单元

地、DUT地和IOS

MAX9951/MAX9952 具有两个局部地，AGND (模拟地) 和 DGND (数字地)。在PC板上将AGND和DGND连接在一起。在一个典型的ATE系统中，PMU加载电压以DUT地为参考。在这种情况下，输入电压IN0_和IN1_以DUT地为参考。类似地，IOS也以DUT地为参考。如果不需要对电流控制和测量电压进行偏置，连接IOS至DUT地电位。

MSR_输出以DUT地为参考。

建立时间和补偿电容

Electrical Characteristics 表中的数据对功能框图中的电路进行了说明，框图中包括一个与所有检测电阻并联的补偿电容 (CX_)。直接在检测电阻R_A、R_B、R_C、R_D和R_E上单独并联电容CRA、CRB、CRC、CRD和CRE，可对每个量程分别进行优化。

检测电阻上的并联电容组合与主放大器补偿电容CM_一起保证了最大预期负载电容时的稳定性，同时优化了给定负载下的建立时间。

数字输入 (SCLK、DIN、 \overline{CS} 和 \overline{LOAD})

数字输入具有滞回特性，可降低噪声干扰，并能兼容于边沿变化缓慢的光隔离器件。

温度监视器

每个器件提供一个温度输出信号TEMP，在管芯温度为+25°C (298K) 时其标称输出电压为2.98V。该输出电压以10mV/°C的比率随温度正比例变化。温度传感器的输出阻抗为15kΩ (典型值)。采用以下公式确定管芯温度：

$$T_{DIE} = (100) \times V_{TEMP} - 273 [^{\circ}\text{C}]$$

芯片信息

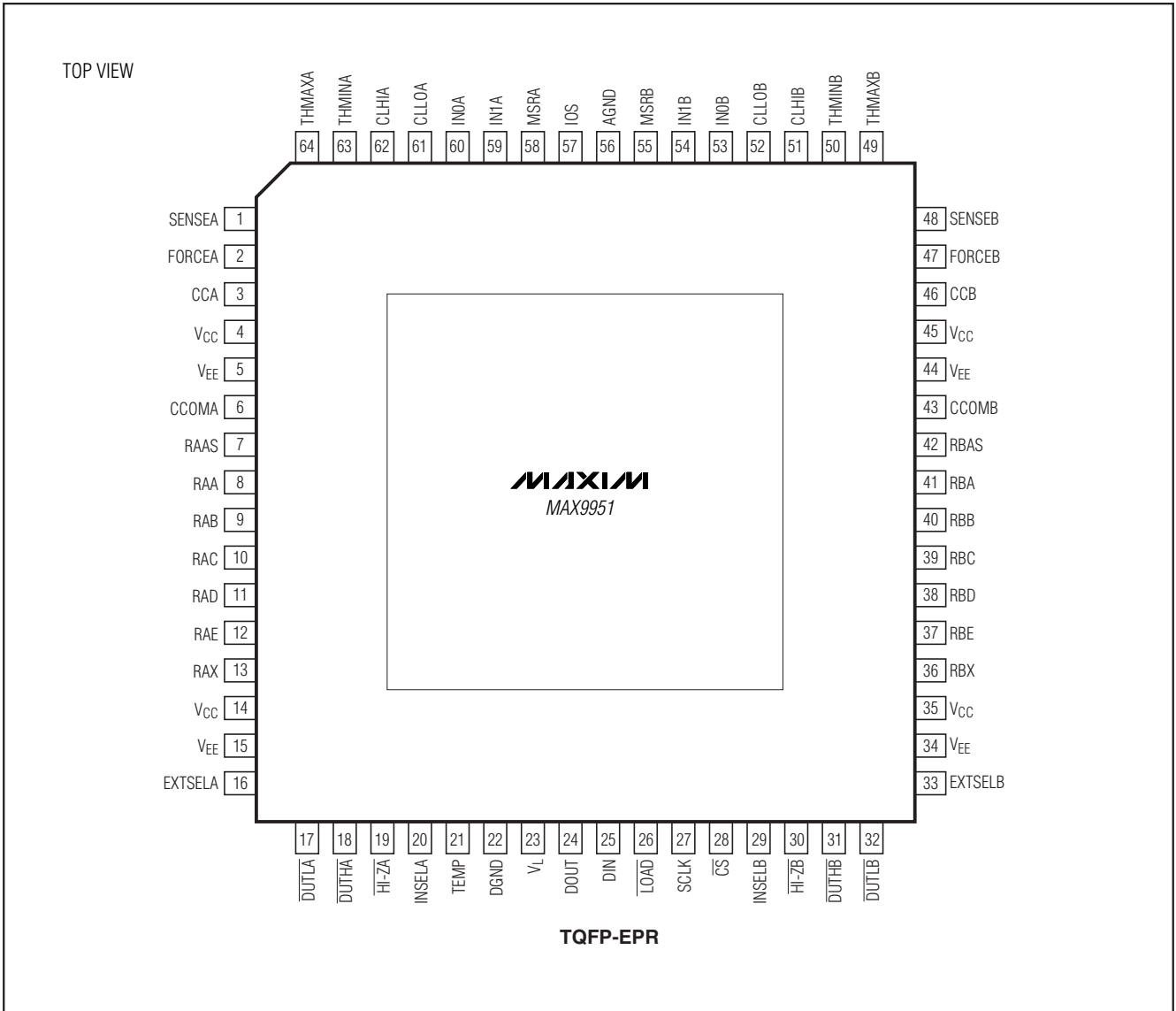
TRANSISTOR COUNT: 11,000

PROCESS: BiCMOS

双路参数测量单元

MAX9951/MAX9952

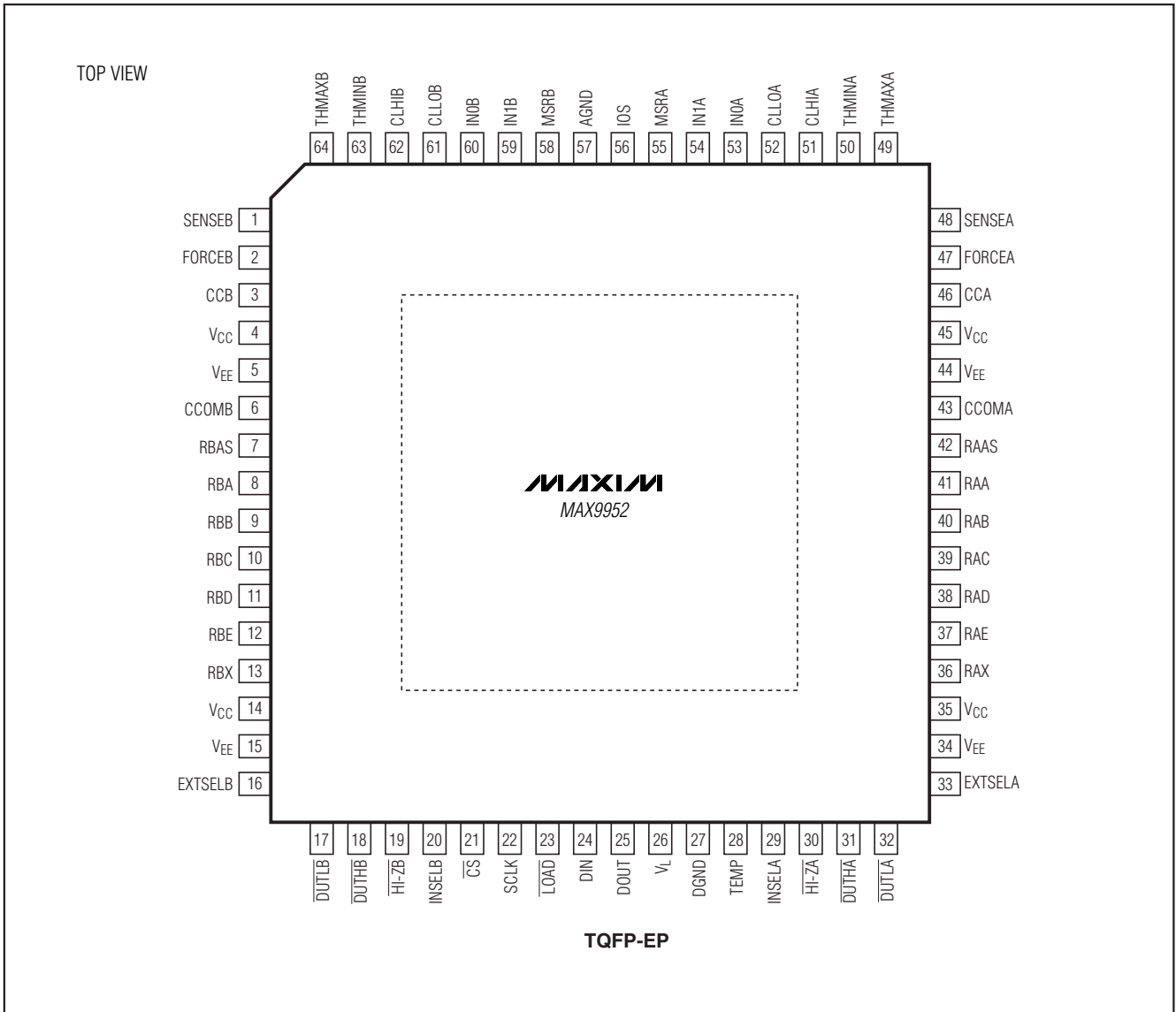
引脚配置



双路参数测量单元

引脚配置 (续)

MAX9951/MAX9952



封装信息

如需最近的封装外型信息, 请查询
www.maxim-ic.com.cn/packages.)

Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600 23